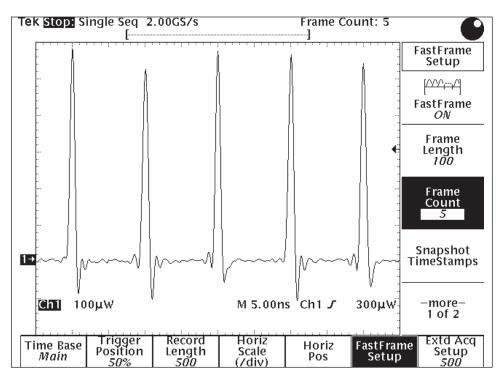


애플리케이션 노트 \_\_\_\_\_

FastFrame 세 그 먼 트 메모리 사용하기



고속 디지털 디자인과 디버그 에서 직면하는 여러 가지 문제 들은 비정상적이거나 간헐적 인 이벤트라는 특징이 있다. 레이저 펄스와 디지털 로직회 로의 불안정한 이벤트가 그러 한 두 가지 예라고 할 수 있 다. 이런 이벤트를 요구되는 해상도로 포착하려면, 높은 샘 플 속도와 긴 지속시간에 걸친 데이터 포착이 필수적이다.

이렇게 하려면 탁월한 오실로

스코프 성능이 요구된다. 가장

발전된 오실로스코프 조차도

메모리 깊이에는 한계가 있다. 보다 높은 샘플 속도를 사용한 다는 것은 획득 메모리를 더 빠르게 채움으로써 획득한 데 이터의 총 시간 윈도우를 줄인 다는 의미이다. 반대로, 오랜 시간에 걸쳐 데이터를 포착한 다는 것은 수평 해상도 (샘플 속도)를 희생한다는 의미이다.

높은 샘플 속도와 대역폭을 가 진 현재의 오실로스코프에서 중요한 과제는 오실로스코프 로 포착한 정보의 질을 최적화 하는 것이다. 다음과 같은 과 제가 포함된다.

- 필요한 수평 해상도에서 복 수 이벤트를 포착하는 방법
- 필요한 데이터만 저장하고 나타내는 방법

위의 과제와 기타 주제를 이 애플리케이션 노트에서 설명 한다.

## 레코드 길이 사용하기

그림 1에 표시된 단일 레이저 펄스를 참고한다. 이 펄스는 2GS/s의 샘플 속도로 500 포 인트 파형에서 획득한 것이다. 이 샘플 속도에서는 대부분의 파형 세부 사항을 볼 수 있다.

여러 개의 연속된 펄스를 보려 면, 포착하고 있는 시간 윈도 우를 늘려야 한다. 샘플 속도 를 줄이거나 레코드 길이를 늘 려 시간 윈도우를 늘릴 수 있 다. 수평 스케일 노브를 시계 반대 방향으로 돌리면 샘플 속 도는 쉽게 줄일 수 있지만, 시 간/디비전이 증가하고 수평 해 상도가 감소될 수 있다. 한편, 레코드 길이를 늘리면 샘플 속도를 회생하지 않고도 획득된 시간 윈도우를 늘릴 수 있다. 그러나, 이 방법에도 한 계는 있다. 고급 메모리 기술 을 사용한다 하더라도, 고속 획득 메모리는 여전히 귀중한 자원이다. 특히, 어느 정도면 충분할까? 레코드 길이가 충 분하다고 여길 때 조차도, 아 마도 마지막의 가장 중요한 이 벤트를 포착하지 못할 수도 있 다.

그림 2에서 볼 수 있다시피, 3 개의 연속적인 펄스를 포착하 기 위해 시간 윈도우를 5000 배나 증가 시켰다. 레코드 길 이를 늘리고 샘플 속도를 일정 하게 유지시킨 결과이다. 이런 대형 획득에는 몇 가지 단점이 있다.

- 획득이 크면 NVRAM과 디스크 드라이브의 저장 요 건이 증가한다
- 획득이 크면 I/O 전 송 속도, 즉 GPIB 처리에 영향을 준다
- 빠른 메모리와 빠른 처리 속도는 사용자 에게 높은 비용을 부 담시키게 된다.

 오실로스코프가 처리할 정보 가 많기 때문에, 획득 사이 의 비활동 기간 (데드 시간) 이 증가하게 되고, 이는 결 과적으로 갱신 속도를 줄게 만든다.

이러한 장단점을 염두에 두고, 높은 샘플링 속도에 대한 요구 와 채널 당 사용 가능한 메모 리 길이의 균형을 계속 유지해 야 한다.

## 세그먼트 메모리 구조

이 문제를 해결하기 위한 많은 전략이 실시되어 왔다. 자주 사용되는 한 가지 방법은 "세 그먼트 메모리"이다. 세그먼트 메모리를 장착한 오실로스코 프